

УДК 535.36

РАССЕЯНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ЧАСТИЦАМИ ДИЭЛЕКТРИКОВ, ПОЛУПРОВОДНИКОВ И МЕТАЛЛОВ

В. Н. Лебедева

На ЭВМ рассчитаны коэффициенты ослабления (поглощение+рассеяние) для цилиндров из диэлектрика AgCl , полупроводников Ge , Si , Se и металлов Ag , Hg , Cu , Al . Расчеты проведены для области длин волн от $0.1\text{--}10$ мкм. Диаметры цилиндров составляли $20\text{--}200$ нм. Выяснены условия получения максимального дихроизма при рассеянии света на цилиндрических частицах. Проведено разделение ослабления на поглощение и рассеяние.

Введение

Настоящая работа является продолжением ряда статей, посвященных расчетам рассеяния и поглощения инфракрасного излучения частицами удлиненной формы [1–3]. Эти расчеты были связаны с созданием поляризационных текстур для инфракрасной области спектра [4]. Сами текстуры, как показали электронномикроскопические исследования, состоят из удлиненных, ориентированных в одном направлении частиц золота, внедренных в пленку полимера [5]. В предыдущей статье [6] были приведены результаты расчетов ослабления света (поглощение+рассеяние) цилиндрическими частицами, имеющими различные значения оптических постоянных n и κ . Выбранные для расчетов значения n и κ соответствовали оптическим постоянным определенной группы диэлектриков, полупроводников и металлов, но в отличие от n и κ реальных веществ не обладали дисперсией n и селективностью κ . В настоящей статье сделан переход к реальным диэлектрикам, полупроводникам и металлам. Приводятся результаты расчетов рассеяния и поглощения цилиндрическими частицами из AgCl , Ge , Si , Se и металлическими цилиндрами: Ag , Hg , Cu и Al . Так же как и в предыдущей статье, при проведении расчетов ставилась задача нахождения условий для получения максимального дихроизма при рассеянии света на цилиндрических частицах. Проведено сравнение результатов этих расчетов с результатами для усредненных оптических постоянных, приведенных в предыдущей статье [6].

Вторая часть работы посвящена разделению ослабления на поглощение и рассеяние, причем с этой точки зрения рассмотрены не только результаты расчетов для конкретных веществ, но и расчеты для упрощенных оптических постоянных, приведенные в [6]. Разделение ослабления на поглощение и рассеяние позволяет глубже понять физическую сущность процесса ослабления света.

Краткий обзор результатов численных расчетов рассеяния света на цилиндрах приведен в [6].

Схема расчета

По формулам, приведенным в [7], были проведены расчеты факторов эффективности ослабления $Q_{\text{осл}}$ и рассеяния $Q_{\text{рас}}$ для бесконечно длинных цилиндров при перпендикулярном падении излучения. Фактор эффективности ослабления — $Q_{\text{осл}}$ — связан с коэффициентом ослабле-

ния — $C_{\text{осл.}}$ — следующим соотношением: $C_{\text{осл.}} = Q_{\text{осл.}}g$, где g — поперечное сечение цилиндра. $Q_{\text{осл.}} = Q_{\text{рас.}} + Q_{\text{погл.}}$, где $Q_{\text{погл.}}$ — фактор эффективности поглощения. Отдельно вычислялись факторы эффективности ослабления и рассеяния для параллельной — Q_{\parallel} — и перпендикулярной — Q_{\perp} — составляющей падающего излучения, когда электрический вектор \mathbf{E} колеблется соответственно вдоль и поперек длинной оси цилиндра. Подробнее схема расчета приведена в [3]. Все вычисления были проведены на ЭВМ Урал-2 по специальному составленной программе. Расчеты проводились для области длин волн от 0.1 до 10 мкм, а в некоторых случаях до 20 мкм. Диаметры цилиндров составляли 20, 40, 60, 100, 200 нм. Параметр $x = 2\pi a/\lambda$ (где a — радиус цилиндра, λ — длина волны) изменялся при этом от 0.006 до 6. Показатель преломления связующей среды $m_0 = 1$. Значения оптических постоянных для конкретных веществ были взяты из следующих работ: AgCl [8], Se [9], Si и Ge [10], Ag [11], Hg [12], Cu [13], Al [14]. Следует отметить, что при проведении расчетов для реальных веществ, в частности для металлов, сильная дисперсия заставляет каждому выбранному значению λ ставить в соответствие определенные значения n и κ . Фиксируя n и κ для каждой длины волны, мы в результате получаем кривые ослабления для цилиндров определенного фиксированного радиуса. Для проверки правильности проведенных расчетов был повторен расчет Ван-де-Хюлста для $m = \sqrt{2}(1 - i)$. Результаты полностью совпали с данными, приведенными в [7].

Результаты расчетов

Значения факторов эффективности ослабления для цилиндров из Al и Cu, как наиболее характерных металлов, приведены на рис. 1 и 2. Ход кривых ослабления для этих металлических цилиндров очень близок к предельному случаю отражающего цилиндра $m = n - ix = \infty$ [7]. Значения Q_{\parallel} и Q_{\perp} сильно отличаются друг от друга при малых x и

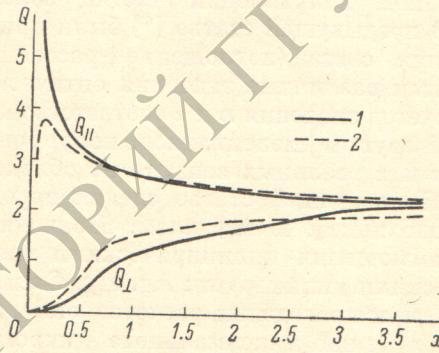


Рис. 1. Кривые ослабления для цилиндрических частиц.

1 — Al, $a=200$ нм; 2 — $n=4$, $\kappa=4$.

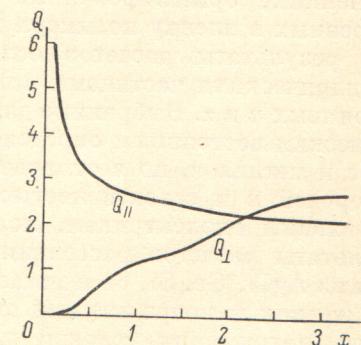


Рис. 2. Кривые ослабления для цилиндрических частиц меди ($a=200$ нм).

ближаются по мере увеличения x . В случае меди при $x=2.15$ наблюдается смена знака дихроизма — при $x < 2.15$ $Q_{\parallel} > Q_{\perp}$, а при $x > 2.15$ $Q_{\perp} > Q_{\parallel}$. Явление смены знака дихроизма при рассеянии света на цилиндрических частицах золота подробно рассмотрено в [3]. На рис. 1, кроме кривых ослабления для алюминия, приведены кривые для цилиндров с оптическими постоянными $n=4$, $\kappa=4$. Сравнение кривых показывает, что общий ход их достаточно хорошо совпадает, однако при $n=4$, $\kappa=4$ увеличение Q_{\parallel} происходит только до определенного значения $x=0.12$, после чего значения Q_{\parallel} быстро падают и, так же как Q_{\perp} , стремятся к нулю. В случае металлов и, в частности для Al, падение значений Q_{\parallel} еще не происходит при самых малых из исследованных x .

Поскольку наибольшая разница значений Q_{\parallel} и Q_{\perp} наблюдается при малых x , то более детально была рассмотрена область $x < 0.3$. При фикси-

рованном радиусе цилиндра область малых x соответствует наибольшей длине волны, что существенно при исследовании поляризации в инфракрасной области спектра. В табл. 1 приведены значения Q_{\parallel} и Q_{\perp} , а также

Таблица 1

| $\lambda, \text{ мкм}$ | $x = 2\pi a/\lambda$ | Al, $a = 20 \text{ нм}$ | | | Ag, $a = 20 \text{ нм}$ | | | Cu, $a = 20 \text{ нм}$ | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | Q_{\parallel} | Q_{\perp} | $Q_{\parallel} - Q_{\perp}$ | Q_{\parallel} | Q_{\perp} | $Q_{\parallel} - Q_{\perp}$ | Q_{\parallel} | Q_{\perp} | $Q_{\parallel} - Q_{\perp}$ |
| 0.4 | 0.32 | 1.712 | 1.557 | 0.555 | 0.486 | 0.370 | 0.116 | 1.184 | 0.553 | 0.631 |
| 0.5 | 0.25 | 1.903 | 0.831 | 1.072 | 0.703 | 0.082 | 0.621 | 1.166 | 0.292 | 0.874 |
| 0.8 | 0.16 | 2.689 | 0.361 | 2.328 | 1.257 | 0.013 | 1.244 | 1.121 | 0.146 | 0.975 |
| 1.2 | 0.11 | 2.835 | 0.103 | 2.732 | 1.463 | 0.007 | 1.456 | 1.479 | 0.046 | 1.433 |
| 1.8 | 0.07 | 3.475 | 0.044 | 3.431 | 2.216 | 0.002 | 2.214 | 1.959 | 0.019 | 1.940 |
| 2.2 | 0.06 | 3.979 | 0.034 | 3.945 | 2.615 | 0.001 | 2.614 | 2.240 | 0.014 | 2.226 |
| 3.0 | 0.04 | 5.103 | 0.026 | 5.077 | 3.389 | 0.001 | 3.388 | 2.805 | 0.008 | 2.797 |
| 4.2 | 0.03 | 7.226 | 0.025 | 7.201 | 4.496 | 0.001 | 4.489 | 3.735 | 0.005 | 3.730 |
| 6.0 | 0.02 | 10.270 | 0.020 | 10.25 | 6.265 | 0.001 | 6.264 | 5.163 | 0.004 | 5.159 |
| 8.4 | 0.015 | 14.490 | 0.015 | 14.475 | 8.465 | 0.001 | 8.464 | 7.134 | 0.003 | 7.131 |
| 10 | 0.012 | 17.342 | 0.001 | 17.341 | 10.109 | 0 | 10.109 | 8.802 | 0.003 | 8.799 |
| 12 | 0.0105 | 20.446 | 0.001 | 20.445 | 11.016 | 0 | 11.016 | | | |
| 15 | 0.0084 | 26.041 | 0.001 | 26.040 | | | | | | |
| 20 | 0.0063 | 34.3 | 0.0004 | 34.3 | | | | | | |

их разность для ряда исследованных металлов. Из данных этой таблицы следует, что наибольший дихроизм наблюдается при рассеянии света на цилиндре из алюминия. Медь, серебро, так же как и золото, дают меньшую величину дихроизма при тех же значениях x , что связано с меньшими значениями n и x у этих металлов по сравнению с Al. Из всех приведенных расчетов наибольшая разница значений Q_{\parallel} и Q_{\perp} была получена для ци-

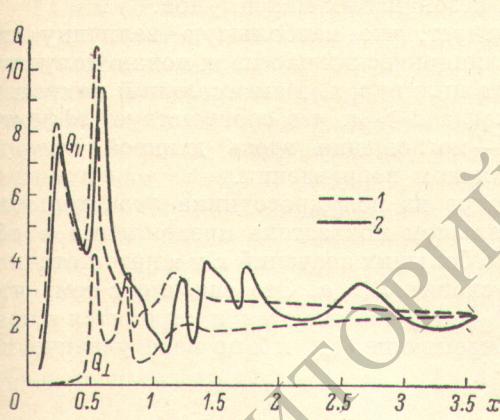


Рис. 3. Кривые ослабления для цилиндрических частиц.

1 — Ge, $a=200 \text{ нм}$; 2 — $n=4$, $x=0$, Q_{\parallel} .

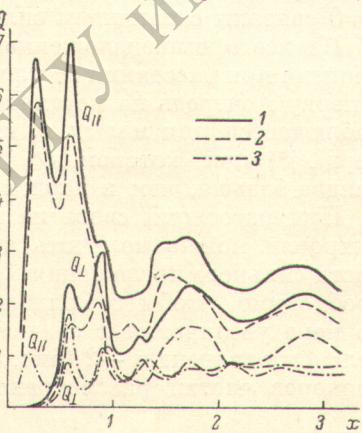


Рис. 4. Кривые ослабления, рассеяния и поглощения для цилиндрических частиц с оптическими постоянными $n=4$, $x=0.2$.

1 — $Q_{\text{осл.}}$, 2 — $Q_{\text{рас.}}$, 3 — $Q_{\text{погл.}}$.

линдра из Al при $x = 0.0063$, где $Q_{\parallel} = 34.3$, а $Q_{\perp} = 0.0004$ ($a = 20 \text{ нм}$, $\lambda = 20 \text{ мкм}$).

Исследование кривых ослабления для цилиндров из полупроводников Si, Ge, Se показывает, что эти кривые близки к кривым ослабления для цилиндров при $n=4$, $x=0$ в случае Si и Ge и к $n=2$, $x=0$ в случае Se. На рис. 3 даны кривые ослабления для Ge и значения Q_{\parallel} для $n=4$, $x=0$. Из рисунков видно большое сходство кривых, особенно при $x < 1$, где находятся сильные резонансные максимумы. Наличие поглощения у выбранных полупроводников в видимой и ближней инфракрасной областях спектра сказывается в затухании максимумов при $x > 1$.

Цилиндры из диэлектриков подобных AgCl, обладающих в исследованном интервале длин волн слабой дисперсией и отсутствием поглощения, дают кривые ослабления, почти идентичные с кривыми для случая $n=2$, $x=0$ [6]. В табл. 2 даны значения Q_{\parallel} и Q_{\perp} для Se, Si, AgCl при малых x и для сравнения случаи $n=4$, $x=0$ и $n=2$, $x=0$. Из данных табл. 2 видны

Таблица 2

| λ , мкм | x | Se, $a = 20$ нм, $n \approx 2.5$ | | AgCl, $a = 20$ нм, $n \approx 2$ | | $n = 2, x = 0$ | | Si, $a = 20$ нм, $n = 4$ | | $n = 4, x = 0$ | |
|-----------------|------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | Q_{\parallel} | Q_{\perp} | Q_{\parallel} | Q_{\perp} | Q_{\parallel} | Q_{\perp} | Q_{\parallel} | Q_{\perp} | Q_{\parallel} | Q_{\perp} |
| 0.5 | 0.25 | 3.055 | 0.089 | 0.316 | 0.016 | 0.236 | 0.015 | 5.596 | 0.093 | 7.486 | 0.033 |
| 0.6 | 0.21 | 1.285 | 0.021 | 0.155 | 0.009 | 0.129 | 0.008 | 6.874 | 0.032 | 6.247 | 0.019 |
| 0.7 | 0.18 | 0.431 | 0.010 | 0.089 | 0.006 | 0.077 | 0.005 | 5.804 | 0.017 | 4.031 | 0.012 |
| 0.8 | 0.16 | 0.261 | 0.005 | 0.056 | 0.004 | 0.050 | 0.004 | 3.446 | 0.010 | 2.448 | 0.008 |
| 0.9 | 0.14 | 0.133 | 0.004 | 0.037 | 0.003 | 0.034 | 0.002 | 1.957 | 0.006 | 1.533 | 0.005 |
| 1.2 | 0.11 | 0.045 | 0.002 | 0.015 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.352 | 0.002 | 0.501 | 0.002 |
| 1.4 | 0.09 | 0.026 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.146 | 0.001 | 0.285 | 0.001 |
| 1.8 | 0.07 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.060 | 0.001 | 0.119 | 0.001 |
| 2.2 | 0.06 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.030 | 0 | 0.061 | 0.001 |
| 3.0 | 0.04 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.022 | 0 |
| 4.2 | 0.03 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 |
| 6.0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 |

близкие значения Q_{\parallel} и Q_{\perp} для Si и $n=4, x=0$, с одной стороны, и для Se и AgCl с $n=2, x=0$, с другой стороны, что связано с близкими значениями показателя преломления n . Относительно большие значения Q_{\parallel} при $x=0.25$ и $x=0.21$ для цилиндров из Si и соответственно для случая $n=4, x=0$ связаны с наличием сильных резонансных максимумов.

Из всего вышеизложенного следует, что наибольшую величину дихроизма при рассеянии света на цилиндрических частицах можно получить в первую очередь на металлических цилиндрах. Максимальный дихроизм наблюдается при малых x , т. е. когда $\Delta > a$, что соответствует эффекту Герца [3] при котором $Q_{\parallel} > Q_{\perp}$ — поглощение вдоль длинной оси цилиндра больше, чем в перпендикулярном направлении.

При рассеянии света на цилиндре из полупроводника значительный дихроизм можно получить при большом показателе преломления в области сильного поглощения. Однако больших значений n и x недостаточно, необходимо, чтобы соблюдалось условие $\lambda > a$. Это связано с тем, что по мере увеличения x значения Q_{\parallel} и Q_{\perp} сближаются и стремятся к предельному значению — 2 (рис. 3). Стремление $Q_{\text{осл.}}$ к 2 по мере увеличения размеров частиц рассмотрено в [7].

Разделение ослабления на рассеяние и поглощение

Для выяснения природы процесса ослабления при падении света на цилиндрическую частицу важно выяснить, какую долю ослабления составляет рассеяние и какую поглощение. Как уже указывалось выше, подобное разделение было проведено и для расчетов с упрощенными оптическими постоянными, результаты которых приведены в [6].

При малом поглощении $x=0.2$ все резонансные максимумы на кривых ослабления связаны в основном с рассеянием. В качестве примера на рис. 4 приведены кривые ослабления, рассеяния и поглощения для случая $n=4, x=0.2$. Из кривых видно, что поглощение составляет меньшую часть ослабления, и также как рассеяние вносит свою долю в резонансные максимумы на кривых ослабления — положение максимумов $Q_{\text{погл.}}$ совпадает с положением максимумов на кривых ослабления и рассеяния.

При увеличении поглощения до $x=2-4$ и при $n=2-4$ наблюдается характерный ход кривых поглощения и рассеяния: при малых x ($x < 0.3$),

поглощение в параллельном луче превышает рассеяние $Q_{\parallel \text{погл.}} > Q_{\perp \text{рас.}}$. Однако $Q_{\perp \text{погл.}}$ и $Q_{\perp \text{рас.}}$ примерно одной величины и имеют одинаковую зависимость от x (рис. 5). При $x=1$ происходит смена знака дихроизма для поглощения. При дальнейшем увеличении наблюдается равномерный ход как $Q_{\text{рас.}}$, так и $Q_{\text{погл.}}$, причем значения факторов эффективности рассеяния больше, чем факторов эффективности поглощения.

Разделение $Q_{\text{осл.}}$ на $Q_{\text{рас.}}$ и $Q_{\text{погл.}}$ для металлов показывает, что поглощение играет все меньшую роль по сравнению с рассеянием, что

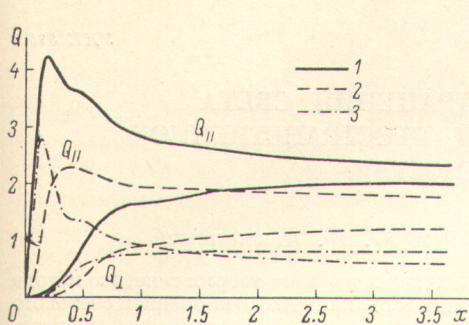


Рис. 5. Кривые ослабления, рассеяния и поглощения для цилиндрических частиц с оптическими постоянными $n=2$, $x=4$.

1 — $Q_{\text{осл.}}$, 2 — $Q_{\text{рас.}}$, 3 — $Q_{\text{погл.}}$.

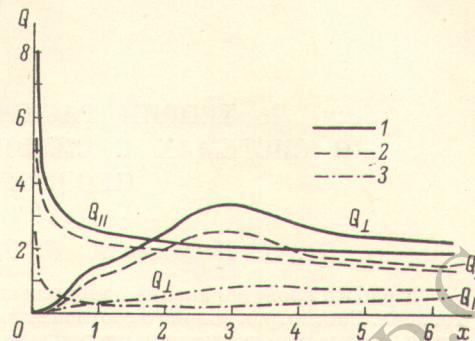


Рис. 6. Кривые ослабления, рассеяния и поглощения для цилиндрических частиц ртути ($a=100$ нм).

1 — $Q_{\text{осл.}}$, 2 — $Q_{\text{рас.}}$, 3 — $Q_{\text{погл.}}$.

видно из рис. 6. Для цилиндров из Al превышение рассеяния над поглощением (особенно в области малых x) выражено еще более четко.

Таким образом, основную роль в ослаблении потока излучения, падающего на металлический цилиндр, играет рассеяние. Доля рассеяния увеличивается по мере увеличения n и x , что связано с увеличением коэффициента отражения материала цилиндра. Фактически при рассеянии света на металлическом цилиндре наблюдается не дихроизм, а дитиндализм [15] — различное рассеяние в двух перпендикулярных направлениях. Дитиндализм лежит в основе рассеивающих поляризаторов, состоящих из ориентированных анизометрических частиц, в тех случаях, когда сами частицы не обладают собственным дихроизмом.

Автор выражает благодарность Г. И. Дицлеру и Б. Н. Гречушникову за постоянный интерес и помощь при проведении работы.

Литература

- [1] В. Н. Лебедева, Г. И. Дицлер, Б. Н. Гречушников. ДАН СССР, 167, 556, 1966.
- [2] В. Н. Лебедева, Г. И. Дицлер. Опт. и спектр., 23, 968, 1967.
- [3] В. Н. Лебедева. Опт. и спектр., 32, 772, 1972.
- [4] Г. И. Дицлер, А. В. Котов, Е. И. Кортукова, В. Н. Лебедева. Опт. и спектр., 20, 541, 1966.
- [5] В. Н. Лебедева, Г. И. Дицлер, Н. М. Борисова, Ю. М. Герасимов. Коллоид. ж., 31, 405, 1969.
- [6] В. Н. Лебедева. Опт. и спектр., 32, в. 5, 1972.
- [7] Р. - ван - де - Хюст. Рассеяние света малыми частицами, ИЛ, М., 1961.
- [8] Е. М. Воронкова, Б. Н. Гречушников, Г. И. Дицлер, И. П. Петров. Оптические материалы для инфракрасной техники. Изд. «Наука», М., 1965.
- [9] R. S. Caldwell, H. T. Fan. Phys. Rev., 114, 664, 1959.
- [10] C. D. Salzberg, J. J. Villa. J. Opt. Soc. Am., 47, 244, 1957; W. C. Dash, R. Newman. Phys. Rev., 99, 1154, 1955.
- [11] В. Г. Падалка, И. Н. Шкляревский. Опт. и спектр., 11, 527, 1961.
- [12] L. G. Schulz. J. Opt. Soc. Am., 47, 65, 1957.
- [13] В. Г. Падалка, И. Н. Шкляревский. Опт. и спектр., 12, 291, 1962.
- [14] L. G. Schulz, J. Opt. Soc. Am., 44, 365, 1954; А. И. Головашкин, Г. П. Мотулевич, А. А. Шубин. ПТЭ, № 5, 74, 1960.
- [15] Н. А. Толстой, П. П. Феофилов. ДАН СССР, 66, 617, 1949.

Поступило в Редакцию 12 мая 1971 г.